### 09 日本国特許庁 (JP)

9.特許出願公開

## 亞公開特許公報(A)

昭57-23852

Int. ○1.3 G 01 N 27/26

識別記号

庁内整理番号 7363-2G **②公開** 昭和57年(1982)2月8日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全4 頁)

### **多**電気泳動測程装置

创特

願 昭55-99138

②出

願 昭55(1980)7月18日

⑦発 明 者 藤井英彦

京都市中京区西ノ京桑原町1番

地株式会社島津製作所三条工場

内

⑪出 願 人 株式会社島津製作所

京都市中京区河原町通二条下ル

一ノ船入町378番地

①代 理 人 弁理士 縣浩介

# Best Available Copy

明 超 18

1. 発明の名称

面気除動剤定装置

2 特許請求の範囲

試料粒子浮遊液の電気核動剤定類域にかける粒子濃度剤定手段と、同手段の出力を予め設定したレベルと比較する手段と、この比較手段の出力によって所定の粒子濃度範囲で作動するように制御される試料粒子の電気体動剤定手段とよりなる電気体動剤定装置。

3. 発用の詳細を診用

本発明は生体細胞のような可視的粒子の溶液中 に浮遊した状態における電気旅動速度を固定する 装置に関する。

可視的浮遊粒子の電気泳動速度を測定する方法 は既にいくつか提案されているが、 夫々の方法に ついて適当な浮遊粒子密度があり、 それよりも最 くても終くても測定結果が不安定になって測定の 母類性が低下する。 例えば格子方式では格子上に 浮遊粒子の像を形成し、粒子の電気泳動によって

粒子像が格子線を構切る度に格子透過光の強度が 変るから多数の粒子像による光積変化の彼の重発 された格子透過光の測光波形から周皮数分析によ って粒子の電気旅動速度の分布を計算するが、粒 子機度が高過ぎると格子透過光の変動支分が平均 化されてしまって粒子の電気旅動速度の分布を算 出できなくなり、速度が低過ぎると統計的ゆらぎ が増大して同一は料であっても毎回の測定による 速度分布のプロファイルが異なったものにたる。 また個個の粒子を追跡して電気旅動速度を制定す 、ることを基本原理とした方法では浮遊粒子濃度は 上述した方法に比しかなり低い所が適当であり、 反対に浮遊粒子の初期の濃度分布形と一定時間位 気放動を行った後の濃度分布形との比較から電気 **泳動速度分布を求めるものでは粒子濃度はかたり** 高い所が適当となる。

他方試料はそれが調製された段階では高粒子機 度であり、これを注射器のようなもので電気泳動 例定装置の例定領域に注入すると、注入当初同領 域内の粒子機度は甚だ高いが、粒子の拡散と止降 により粒子濃度は次第に低下して行き、所望の粒子濃度を保った溶液で電気を積め削定を行うと云う ことはできない。

従来は創定を行う者が依依依衡測定装置に試料を注入した後、適当立時間を見計らって創定を行っていたので、夫々の創定方式に直した粒子養度になった時期に測定しているとは限らず、信頼性の高い測定が困難であった。

本発明は試料を電気後動装置に注入した後、その測定装置に適した即う測定結果が最も安定したものとなる浮遊粒子展度になった時期を検出し、その時期に自動的に測定を行うようにした装置を提供するものである。以下実施例によって本発明を説明する。

図は本発明の一実施例装置を示す。1 は電気旅動管で試料粒子を浮遊させる溶液が充してあり、 図外両端に電極が挿入してあり、図外の試料往入ポートから試料粒子の優厚を浮遊液が注入される。 図は電気旅動管1の側定領域の部分だけを示して かり、注入された試料粒子は拡散・沈降及び電気

得られる試料粒子濃度を求め、そのときコンパレ ータ6から信号が出力されるように基準レベルを 設定してかく。 適当な粒子機度の低は幅を有する から、コンパレータは6・6の2gを用意し、夫 々に与える基準レベルにはこの幅に相当するだけ の点を設けてかく。コンパレータ6は6より蒔い 濃度のとき信号を出す。前述したように測定領域 にかける試料粒子優度は試料花入道前には0で急 に高速度になり、その後漸減する。従って試料化 入によってまずコンパレータ 6 が信号を出し、短 時間経てコンパレータ6が召号を出しその後コン パレータ6の母子が消え(ローレベルとなる)。 しばらくしてコンパレータもの信号が消える。そ こでコンパレータ6のハイレベル信号の立下りで セットされ、コンパレータ6のハイレベル信号の 立下りでリセットされるフリップフロップ1のセ ット出力でゲートGを開くようにすると、粒子表 度が原族して行く過程で最適粒子機度の期間だけ 信号処理回路 4 に映像信号が入力されて信頼性の 弱い信気放動側定が行われるととにたる。

体制によって国示側定領域に拡散して来て当り急 に粒子機度が招きり、その後次第に過度が低下し て行く。2世投影レンズ系であり、副定領域にあ る厚遊校子の像を機像作3の受光面に形成する。 投影レンズ系2の光铂と直交する方向図外に照明 光朝が配置されて浮遊粒子像は暗い背景に輝いた 点となって形成されている機像作るから出力され る映像信号はゲートGを介して信号処理河路4に 人力され、この回路において試料粒子の市気泳館 速度が検出される。撮像管3から出力される映像 倡号はまた飛分回路 5 にも入力される。 積分回路 5 は積分用コンデンサとそれに並列の届洩抵抗と よりなつておりその出力は映像信号の平均レベル を示す。粒子像は輝いた点であるからとの平均レ ベルは試料粒子の農産が高いと高く試料粒子の選 度と一定の一番関数関係にある。従って積分回路 5の出力をコンパレータ6・6に印加して適当に 設定した基準レベルと比較することによって特定 の試料粒子農皮の状態を検知することができる。 そとで予め実験によって最も安定した副定結果が

母号処理回路4の一例を説明する。後度数3は ディジタル方式で走査され、水平方向の座標(x 座標)指定情報の一定範囲において映像信号がハ イレベルであるときはそのときのソ座標指定情報 をアドレス指定情報として第1のメモリの指定ア ドレスに1を加算する。このアドレス指定情報は y 座標指定情報の引続く是つかを一つにまとめて 一つのアドレスを指定するようにする。この構改。 によって俊面で改る機幅の領域を水平に是つかに してその名を分 区分内の粒子が検出される。そこで粒子濃度を透 当に稀薄にしておくと、一つの区分に一つの粒子 があって、その粒子が区分の例えば左端から入っ て電気旅動で有端から出て行くまでの間次の粒子 がその区分内に入って来ることがないようにする ことができる。このような豊度状態ではメモリの 各アドレニはそのアドレスに対応した区割に柱子 像がある間は一垂直走査の間に記憶数が1ずつ増 五する(とのためには粒子像の大きさが水平走光 線の一本分以下であることが必要)。そこで上記 第1のメモリの名アドレスを1垂直走在毎に一回 走充し、その二回の走在にかいては数の増加の さいてドレスについて、その記憶数をもつのです。 りのアドレス指定情報し、第1のメモリののです。 アドレス指定情報し、第1のメモリののです。 レスに1をからときが多ったがあるという。 ではなけるのときが多った。 ではなけるのではなけるのではないではないである。 ではまで通りなけるのではないではないではないである。 を重なれたがあるとないではないではないではないではないである。 その第2のメモリの記憶は電気はかかさるとなったものとなる。

上述した実施例は個々の粒子像の動きを追跡する方式に異するもので粒子濃度はかなり低い所が 適当で濃度の適当範囲は低濃度域で広いものであ る。 しかし本発明は粒子の電気泳動速度の関定方 式そのものには直接関係はなく、如何なる関定方 式に対しても適用できかつ必要性の高いものであ る。

また粒子の直当機度の検出法は撮影管の映像信

引を処理するものに限定されず例えば一定領域の 粒子像(個々の粒子が分解されている必要はない) を創光素子の受光面に形成し、受光素子の出力は 号をコンパレータで基準レベルと比較あるように するとか吸光度を測定する等任意のものでよい。

本発明は上述したようを構成で、適当を粒子機 度を検出して自動的にその農度範囲だけで測定を 行うので測定結果の安定・測定者の個人だの解消 によって信頼性の高い電気放動測定が可能となる。

#### 4. 図面の簡単な説明

図面は本発明の一実施例装置の構成を示すプロック図である。

1 … 電気泳動管、 2 … 投影レンズ系、 3 … 機像管、 4 … 信号処理回路、 5 … 積分回路、 6・6′… コンパレータ、 7 … フリップフロップ。 G …ゲート。

手 続 補 正 書(日発) 昭和 56年 8 月 14日

排析链 岛田香樹 股

- 1. 事件の表示 昭和55年特許顧第 99 / 38 夏
- 2. 発明の名称

**电** 虽 泳 動 測 定 装 置

3. 裾正をするむ

事件との関係 特許出順人

住所京都市中原江河南河南二条下ル 一一/治人河山18沿台 名称(199) 本式合注 島澤 三岸市 代表者 横 地 節 男

4. 代 理 人

住所 大阪市東区構堀5丁目16番地 中共ビル内 氏名 (7045)弁理士 縣 浩

- 5. 補正により増加する発明の数 0
- 6. 補正の対象

明 報 書 発明の詳細が説明の個

7. 補 正 の 内 容 別紙の通り 年顧昭 5 5 - 9 9 1 3 8号補正の内容別紙

明細書第2頁第5行目~第6行目に、「格子透過光の…平均化されてしまつて」とあるのを、「観測部分に達する光量が減少して、粒子数の増大がかえつて散乱光強度を弱めてしまい」と補正する。